

Cárove' záření'

- pro optický tento atomový (podél zářivé plochy)
- všechny emitorové fotony se vzdálenou do stanou k pozorování
- ⇒ počet fotoni ve sp. čáře = suma příspěvku podél zářivé plochy

výškou emitoru objeven dV procházení \rightarrow i iontu X^{+n} pozorovat se může tento dle detektorem se sběrem plochou S

$$dE = \frac{S}{4\pi a^2} N(X_j^{+n}) A_{ji} h v_{ij} dV \quad [eV/s = W]$$

spontánní emise

optický tento plazma \rightarrow delší

$$E = \frac{S}{4\pi a^2} \int_V N(X_j^{+n}) A_{ji} h v_{ij} dV$$

tak: v_j kon procházející jednotkovou plochou:

$$F = \frac{E}{S} = \frac{1}{4\pi a^2} \int_V N(X_j^{+n}) A_{ji} h v_{ij} dV \quad [W/m^2]$$

histoře emiteru

$$N(X_j^{+n}) = \frac{N(X_j^{+n})}{N(X^{+n})} \cdot \frac{N(X^{+n})}{N(X)} \cdot \frac{N(X)}{N(H)} \cdot \frac{N(H)}{N_e} N_e$$

relativní populace
mladých

relativní iontu

abundance proton

abundance vočí hmotnosti elektronu

$\approx 0,83$ pro
teploty nad $10^5 K$

⇒ příspěvka' fáns,

$$G(T, N_e) = \frac{N(X_j^{+n})}{N(X^{+n})} \cdot \frac{N(X^{+n})}{N(X)} \cdot \frac{N(X)}{N(H)} \cdot \frac{N(H)}{N_e} \cdot \frac{A_{ji}}{N_e} h v_{ij}$$

\Rightarrow dok

$$F = \frac{1}{4\pi r^2} \int_V G(T, N_e) N_e^2 dV$$

příspěvková funkce \rightarrow zahrnuje aktuální fyzikální v procesu formování díly \Rightarrow může být vypočítána z modelové atmosféry jenž je funkce T a N_e

$$N_e^2 dV = d(EV) \quad EV - elektronův náhradní objem $dV$$$

$$N_e^2 dV = \underbrace{N_e dV}_{\substack{\text{jeden} \\ \text{volný} \\ \text{elektron}}} \cdot \underbrace{N_e}_{\substack{\text{elektronová hustota}}} \quad [m^{-3}]$$

approximace:

dV rozdělím na menší část, aby v každému \Rightarrow mohlo být plazma vždy i zotavené a izotonické, tedy pro každý objem pro plazmu platí, že

$$T \in (T, T + \Delta T), N_e \in (N_e, N_e + \Delta N_e)$$

$S_n \propto S_T \dots$ povrchy & konstantní hustota a teplota

$$\Rightarrow dV_j = dL_{N_e, T}^j \frac{\Delta N_e \Delta T}{|\Delta N_e| |\Delta T| \sin \theta_{N_e, T}^j}$$

povrchy & konstantní teplota a hustota se protínají v ~~na~~ křížce $L_{N_e, T}$

$\theta_{N_e, T}^j \dots$ lokální úhel mezi ΔN_e a ΔT

\Rightarrow diferenciální emisní náhradní

$$\psi(T, N_e) = \sum_j \int_{L_{N_e, T}^j}^{L_{N_e, T}^j} \frac{N_e^2 dL_{N_e, T}^j}{|\Delta N_e| |\Delta T| \sin \theta_{N_e, T}^j}$$

úhradní distribuce
plazmatu podél
zóny povrchu
plosky
hustoty
a teploty

\Rightarrow dok

$$F = \frac{1}{4\pi r^2} \int_T \int_{N_e} G(T, N_e) \psi(T, N_e) dT dN_e$$

$\psi(T, Ne)$ (N_e) je slovo měřit určit, protože $G(T, Ne)$ ne
je zadáván statek \Rightarrow inverze vztahu měřit & mít
naproti se mít

\Rightarrow lepsi zájem o měření teploty

$\Rightarrow dV \propto$ teplotu měřit T a $T+dT$

$$dV = \frac{dT}{|\Delta T|}, \quad \Delta T = \frac{dT}{d^3n} \text{ definice}$$

$$\Rightarrow \psi(T) \neq \frac{N_e^2}{|\Delta T|} \quad [m^{-3} K^{-1}] \quad \text{-- DEM}$$

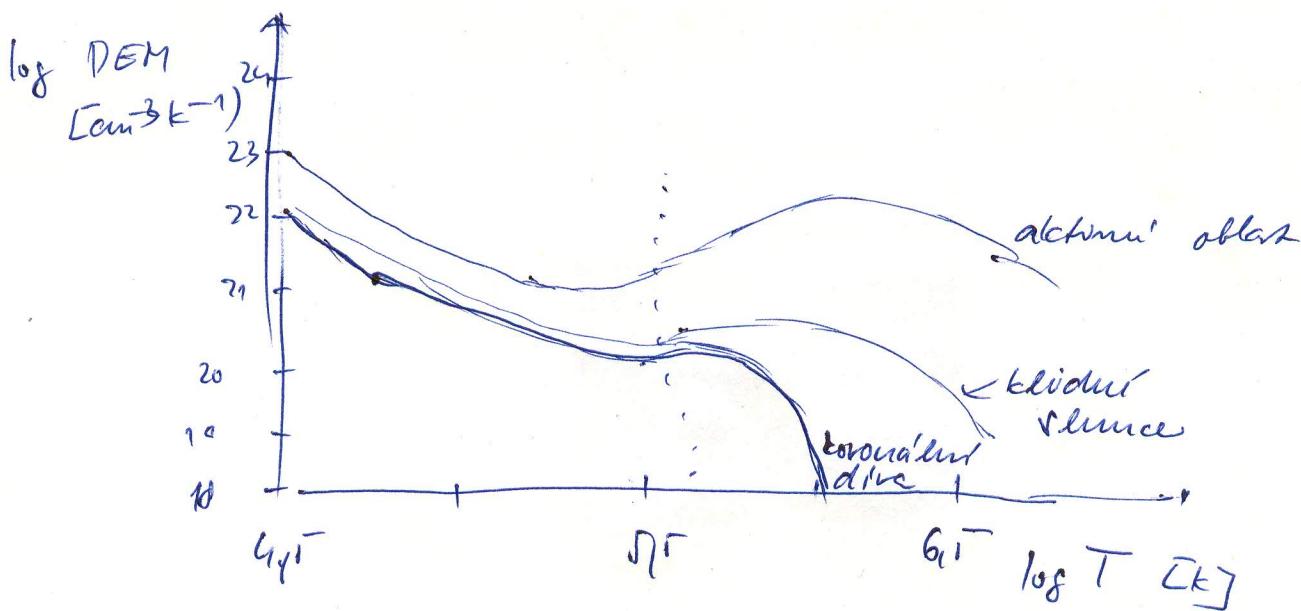
diferencovatelný

mít

lukom

$$\text{Pak málo } F = \frac{1}{6\pi d^2} \int_T G(T, Ne) \psi(T) dT \quad \text{F}$$

$\psi(T)$ je dali měřit + pozorování inverz



pro izotermální plazmu $\psi(T) = EM \delta(T - T_c)$



Diagonální plazma

izotermální plazma:

$$F = \frac{1}{4\pi a^2} G(T, N_e) EM \quad EM = \int_V N_e^2 dV$$

→ homogenní plazma vyplňuje objem

$$\rightarrow N_e = \sqrt{\frac{EM}{V}} = \sqrt{\frac{4\pi a^2}{V} \frac{F}{G(N_e, T)}}$$

→ nem-homogenní - odhadneme střední hustotu

$$F = \frac{1}{4\pi a^2} \int_V G(T, N_e) \int_V N_e^2 dV \approx \frac{G(T, N_e)}{4\pi a^2} N_e^2 f V$$

f... filling factor → zlomek objemu
okupovaného plazma

elektronová hustota: je v rozmezí inverzí poměru
intenzit dva

$$\frac{F_{el}}{F_{tot}} = \frac{\int_T G_{el}(T, N_e) \psi(T) dT}{\int_T G_{tot}(T, N_e) \psi(T) dT}$$

Diggunktivní elektronové masy

$$EM = \int_T \psi(T) dT = \int_{T_1, N_e} \psi(T, N_e) dT dN_e \equiv \int V N_e^2 dV$$

izotermální plazma

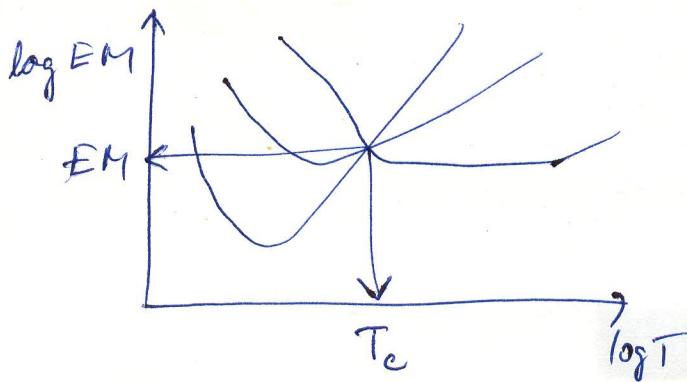
$$F = \frac{1}{4\pi a^2} G(T_e) EM \Rightarrow \boxed{EM(T) = \frac{4\pi a^2}{G(T)} F}$$

EM lze - sice závisí na T

diggunktiv: vykreslení EM(T) pro různou ionizaci

pokud vše OK, všechny se protvou n jedinou hodnotou

(T_e, EM)



multidimensional' pláne \rightarrow neprotum se v jednoum bodě
 \rightarrow potřeba všechny součí (EM(T)) pro jednuč i souč a
 níme' přehledy jsem uvedl výše), lepe všechny součí když jsou všechny \rightarrow mít všechny zatímco
 fyziky

pokud budete dělat \rightarrow vertikální posun X-bodu pro
 jednotlivé prvky (ze použití pro stanovení
 abundanci)

Diagnostika DEM

$$\text{inverse } F_i = \frac{1}{h^2 a^2} \int_T \int_{N_e} G(T, N_e) \varphi(T, N_e) dT dN_e$$

1 1
místní základní

$\varphi(T, N_e)$ slato závisí na $N_e \Rightarrow$ řádově konvergencie,
 kterou nemůžeme zárukovat
 (ill-posed problem)

early pauze' by mohly pokračovat plný řešení'
 interval, jinak problem

$$\text{lepe': } \varphi(T) = \frac{N_e^2}{\Delta T} \Rightarrow F = \frac{1}{h^2 a^2} \int_V G(T, N_e) \varphi(T) dT$$

pozem': N_e je známé něco $G(T, N_e)$ ne nezávisí (mug)

a) iterativní - užívá interval \rightarrow oddíl $\varphi_0(T)$

$$\rightarrow \text{predpovídá } F_{0,e} = \frac{1}{h^2 a^2} \int_T G(T, N_e) \varphi_0(T) dT$$

pouze φ_0 a $F_0 \rightarrow$ odhad pro koncovky $\varphi_0(T)$

$$\Rightarrow \text{nová } \varphi_1(T) = \varphi_0(T) \frac{\sum_e \left(F_e / F_{0,e} \right) W_e(T)}{\sum_e W_e(T)}$$

$\int_T G_e(T, N_e) \varphi_0(T) dT$
 rásky $W_e(T) = G_e(T, N_e) \varphi_0(T) \frac{\int_T [G_e(T, N_e) \varphi_0(T)]^2 dT}{\int_T [G_e(T, N_e) \varphi_0(T)]^2 dT}$

↳ využívá stejnou formulaci rásky

→ iterativní

→ i. letočí schémata

b) máximální entropie

distribuční $\propto T$

$$\Rightarrow \boxed{F_S}^{th} = \sum_{i=1}^N k_{S,i} \varphi_i$$

↑ fakt nás dává s předpovídáním distribuční zákon DE N,
 φ_i : konstanta v teplotním intervalu

$$k_{S,i} = \frac{1}{\pi \sigma^2} \int_{T_i}^{T_{i+1}} G_S(T) dT \quad \text{je jableko}$$

lze vypočítat s pomocí standardní φ_i unormalizace,

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^N \frac{(F_S^{th} - F_S)^2}{\sigma_S^2}$$

$\varphi_i \dots$ nejistoty v pozorování F_S

transformace do soustavy konců

$$\frac{d(\chi^2)}{d\varphi_i} = 2 \sum_{s=1}^N \frac{k_{S,ii} (\sum_s k_{S,si} \varphi_i - F_S)}{\sigma_S^2}$$

pro omezení osavujících (a negativních) reakcí

→ regularizace „entropii“

$$H = S + \alpha k^2, \quad S = \sum_i \varphi_i \ln \varphi_i \quad \text{entropie}$$

Lagrangeova multiplikátora

→ rychle konvergencie

→ cestovat na zahraničí až mnoho let

↳ lze modifikovat euklipsi, aby se braly v úvahu pouze faktury, které netfoly

c) Monte-Carlo

statistiky DEM jsou nejvíce pravděpodobná

⇒ vše věci spolehlivě když

CHIANTI